(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出國公開番号 特開2002-33054

(P2002-33054A)

(43)公開日 平成14年1月31日(2002.1.31)

(P4) Y			
(51) Int.Cl.7	歐別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
H01J 11/02		H01J 11/02	
1/30		HOLJ 11/02	B 5C027
•		9/02	F 5C040
9/02		1/30	7

審査請求 有 請求項の数18 OL (全 10 頁)

		日本四次 · 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		
(21)出願番号	特爾2001142328(P2001142328)	(71)出版人 000005821		
(22)出顧日	平成13年5月11日(2001.5.11)	松下電器座業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 小寺 安一		
(32) 優先日	特數2000-138844(P2000-138644) 平成12年5月11日(2000.5.11) 日本 (JP)	(72) 発明者 小寺 宏一 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内		
		(72) 発明者 大江 良尚 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		
		産業株式会社内		
		(74)代理人 100090446		
		弁理士 中島 司朗		
	·			

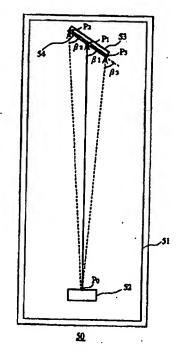
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 電子放出性等膜およびこれを用いたプラズマディスプレイパネルならびにこれらの製造方法

(57)【要約】

【課題】 本発明は、従来に比べて2次電子放出性に優れる電子放出性薄膜の製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 真空蒸着装置50を用いて、前面ガラス基板53に形成された酵電体層54上にMgOの薄膜から構成される保護層を形成する。この蒸着時において、保護層の組成となるターゲット52の中心点POと、前面ガラス基板53の中心点P1および両端点P2、P3とを結ぶ各直線と前面ガラス基板53とのなす角度のそれぞれが30~80°の範囲のみとなるように蒸着する。



【特許請求の簡用】

【請求項1】 電子放出性物質を組成成分とする複数 の柱状結晶が基板から伸張されてなる電子放出性薄膜で あって、

前記柱状結晶の少なくとも一部において、その薄膜表面 側における露出端面は、薄膜表面に対して傾いた平坦面 を有することを特徴とする電子放出性腎膜。

【請求項2】 前記柱状結晶の平坦面は、薄膜表面に 対して5~70°傾斜していることを特徴とする論求項 1 に記載の電子放出性薄膜。

【請求項3】 前記柱状結晶の平担面は、(100) 面と等価な結晶方位面であることを特徴とする請求項1 に記載の電子放出性環境。

【韻求項4】 前記柱状結晶の伸張方向は、結晶の (211)方向と等価な方向に相当することを特徴とす る請求項1 に記載の電子放出性薄膜。

【請求項5】 前記柱状結晶の幅は、100~500 nmであることを特徴とする韻求項1に記哉の電子放出 性薄膜。

【翻求項6】 ら構成されることを特徴とする静求項 I に記哉の電子放 出性薄膜。

【請求項7】 減圧雰囲気下において基板に薄膜とな る組成の物質を蒸着させることにより基板上に電子放出 性薄膜を形成する方法であって、

前記蒸着時において、薄膜となる組成の物質が基板に対 して入射する角度が30~80°のみの箆囲となるよう に蒸着させるととを特徴とする電子放出性薄膜の形成方 法。

【請求項8】 前記薄膜を形成する物質は、酸化マグ 30 ネシウムであることを特徴とする誚求項7記哉の電子放 出性薄膜の形成方法。

【請求項9】 前記電子放出性薄膜を形成する方法 は、真空蒸着法であることを特徴とする請求項7記録の 電子放出性薄膜の形成方法。

【請求項10】 第1の電極および当該電極を被覆す る誘電体ガラス層が配設された第1パネルと、第2の電 極が配設された第2パネルとが、ギャップ材を介して前 記誘領体ガラス層および第2の電極を対向させた状態で 配され、第1の電極および第2の電極の間でアドレス放 40 電を行うことによりアドレッシングが行われるプラズマ ディスプレイパネルであって、

前記誘電体ガラスは、アドレス放電時のスパッタリング に対するための保護層により被膜されており、当該保護 層は、電子放出性物質を組成とする複数の柱状結晶であ り、その保護層表面側に露出する端面は、保護層表面に 対して傾いた平坦面を有することを特徴とするブラズマ ディスプレイパネル。

【翰求項11】 前記柱状結晶の平坦面は、保護層表 求項10に記載のブラズマディスプレイパネル。

【請求項12】 前記柱状結晶の平担面は、(10 0) 面と等価な結晶方位面であることを特徴とする請求 項10に記戯のブラズマディスプレイパネル。

【韻求項13】 前記柱状結晶の伸張方向は、結晶の 〈211〉方向と等価な方向に相当することを特徴とす る前求項10に記哉のプラズマディスプレイパネル。

【翻求項14】 前記柱状結晶の幅は、100~50 0 n mであることを特徴とする請求項10に記餓のプラ 10 ズマディスプレイパネル。

【韻求項15】 前記保護層を形成する物質は、酸化 マグネシウムであることを特徴とする請求項10に記載 のプラズマディスプレイバネル。

【請求項16】 基板上に形成された誘電体ガラス層 上に保護圏を形成する保護圏形成ステップを有するブラ ズマディスプレイパネルの製造方法であって、

前配保護層形成ステップは、減圧募囲気下において、保 **葭層の組成となる物質が基板に入射する角度を30~8** 0°のみの筑囲となるように蒸着させて基板上に保護層 前記柱状結晶は、酸化マグネシウムか 20 を形成することを特徴とするブラズマディスプレイパネ ルの製造方法。

> 【請求項17】 前記保護層の組成となる物質は、酸 化マグネシウムであることを特徴とする輸求項16に記 哉のプラズマディスプレイバネルの製造方法。

> 【請求項18】 前記保護層形成ステップにおいて保 護層を形成する方法は、真空蒸着法を用いることを特徴 とする請求項16に記載のプラズマディスプレイパネル の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の腐する技術分野】本発明は、ブラズマディスプ レイパネルの保護層などに用いられる電子放出性薄膜に 関し、特に、その電子放出特性を改善する技術に関す る。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータやテレビなどの画像 表示に用いられているカラー表示デバイスにおいて、フ ィールドエミッションディスプレイバネルやブラズマデ ィスプレイパネル(Plasma Display Panel 、以下、

「PDP」という。) などのディスプレイパネルは、薄 型のパネルを実現することのできる表示デバイスとして 注目されており、特にPDPにおいては高速応答性や高 視野角などの優れた特徴を備えるため、各企業や研究機 関においてその普及に向けた開発が活発に行われてい

【0003】このようなPDPにおいては、複数のライ ン状の電極が列設される前面ガラス基板および背面ガラ ス基板とがギャップ材を介して各基板の電極が直交する ように対向配置され、各基板間の空間に放電ガスが封入 面に対して5~70 傾斜していることを特徴とする論 50 されている。前面ガラス基板には、その背面ガラス基板

と対向する側の面に各電極を覆う酵電体層が被膜されて おり、さらにこの酵電体層の上に電子放出性薄膜からな る保護層が被覆されている。

【0004】PDPの駆励時には、前面ガラス基板と背面ガラス基板の電極間で順にアドレス放電を行うことにより点灯したいセルの保護圏表面に電荷を形成し、その電荷の形成されたセルにおける前面ガラス基板の隣接する電極間で維持放電を行っている。アドレス放電によって電荷が形成される保護圏は、アドレス放電時に生じるイオン領撃(スパッタリング)から誘電体層および電極10を保護する役割と、その放電時に2次電子を放出し電荷を保持するいわゆるメモリ機能の役割を果たす。そのため保護圏は、耐スパッタ性と2次電子放出性に優れる酸化マグネシウム(MgO)が一般的に用いられている。【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年の表示デバイスの分野においては、画面の高精細化への要求が高まってきており、この要求に対応するため、各基板における単位面積あたりの電極本数を増やすことによってセル数を増加させて髙精細化を実現している。しかしな 20がら、セル数の増加によって電極本数が多くなるほど1つのセルに貸やすことができるアドレス時間も短縮されるので、アドレス放電時における保護層からの2次電子放出量が低下し、メモリ機能が不十分となる結果、PDPはアドレス放電ミスの発生に伴なう点灯不良を起こしやすくなる。このような背景のもとで、MgO薄膜においても2次電子放出特性を向上させる技術が望まれている。

【0008】本発明は、上記課題に鑑み、従来に比べて 保護層の2次電子放出量が優れ、点灯不良を起としたく 30 いブラズマディスレイパネルおよびその製造方法、なら びにそのようなブラズマディスプレイパネルに好適した 電子放出性薄膜およびその製造方法を提供することを目 的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明に係る電子放出性pp以、電子放出性ppを相成成分とする複数の柱状結晶が基板から伸張されてなる電子放出性ppであって、前記柱状結晶の少なくとも一部において、そのppp表面側における解出端面は、pppを関係していた平坦面を有することを特徴とする。

【0008】とのような電子放出性溶膜によれば、従来に比べて2次電子放出量に優れる。その理由は、溶膜を構成する柱状結晶の単結晶性が従来の柱状結晶の平坦面が、薄膜表面に対して5~70°傾斜していれば、柱状結晶の2次電子放出性が従来に比べて高まり、薄膜の2次電子放出性が向上するので好ましい。

【0009】また、前記柱状結晶の平担面は、(10

0) 面と等価な結晶方位面であれば、(110)面など他の結晶方位面である場合に比べて2次電子放出量が高い。また、前記柱状結晶の伸張方向は、結晶の〈211〉方向と等価な方向に相当する。前記柱状結晶の幅が、100~500nmであれば、柱状結晶の単結晶性が高くなり、2次電子放出性が向上すると考えられる。【0010】具体的には、前記柱状結晶が酸化マグネシウムから構成されるものを用いれば、2次電子放出性に優れるとともに耐スパッタ性にも優れる薄膜となる。上記のような2次電子放出性の優れた薄膜と、蒸着時において、薄膜を形成する物質が基板に対して入射する角度が30~80°のみの範囲となるように蒸着させることによって作製できる。この方法によれば、単結晶性に優れた柱状結晶からなる電子放出性薄膜を形成できる。で、電子放出性薄膜の2次電子放出量が向上する。

【0011】具体的には、前記薄膜を形成する物質とし て酸化マグネシウムを用いることができる。前記電子放 出性薄膜を形成する方法は、真空蒸着法であれば、2次 電子放出量に優れる薄膜を短時間に形成することができ る。また、本発明に係るプラズマディスプレイパネル は、第1の電極および当該電極を被覆する誘電体ガラス 層が配設された第1パネルと、第2の電極が配設された 第2パネルとが、ギャップ材を介して前記瞬電体ガラス 層および第2の電極を対向させた状態で配され、第1の 電極および第2の電極の間でアドレス放電を行うことに よりアトレッシングが行われるプラズマディスプレイバ ネルであって、前記談電体ガラスは、アドレス放電時の スパッタリングに対するための保護層により被膜されて おり、当該保護層は、電子放出性物質を組成とする複数 の柱状結晶であり、その保護層表面側に解出する端面 は、保護層表面に対して傾いた平坦面を有するととを特 徴とする。

【0012】 このようなブラズマディスプレイパネルによれば、保護層が2次電子放出性に優れるので、高精細化にともなってアドレス時間が短縮されたとしてもアドレス放電ミスに伴なう点灯ミスの発生を抑制することができる。特に、前配柱状結晶の平坦面が、保護層表面に対して5~70°傾斜していれば、柱状結晶の2次電子放出性が高まり、保護層の2次電子放出性が向上するので好ましい。

【0013】 ことで、前記柱状結晶の平担面は、(100)面と等価な結晶方位面であれば、(110)面など他の結晶方位面に比べて2次電子放出性が高まる。具体的には、前記柱状結晶の伸張方向が、結晶の〈211〉方向と等価な方向に相当するようになっている。また、前記柱状結晶の幅が、100~500nmであれば、柱状結晶の単結晶性がさらに優れると考えられるので、保護圏における2次電子放出性が向上する。

【0014】前記保護層を形成する物質に酸化マグネシ 50 ウムを用いれば、2次電子放出性に優れるとともにアド

レス放電時の耐スパッタ性にも優れる。また、本発明に 係るプラズマディスプレイパネルの製造方法は、基板上 に形成された誘ּ鋸体ガラス層上に保護層を形成する保護 **層形成ステップを有するプラズマディスプレイパネルの** 製造方法であって、前記保護層形成ステップは、減圧雰 囲気下において、保護層の組成となる物質が基板に入射 する角度を30~80°のみの筬囲となるように蒸着さ せることにより基板上に保護層を形成することを特徴と する。

【0015】この製造方法によれば、保護層の2次電子 10 放出性が優れるので、アドレス放電ミスに伴なう点灯ミ スの発生が抑制されるブラズマディスプレイパネルを製 造することができる。また、前配保護層形成ステップに おいて保護層を形成する物質を、酸化マグネシウムとす れば、2次電子放出性に優れるとともに、アドレス放電 時の耐スパッタ性に優れるプラズマディスプレイパネル を製造することができる。

【0016】また、前記保護層形成ステップにおいて保 **葭層を形成する方法に、真空蒸着法を用いるようにすれ ととができる。**

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明が適用されたPDP について図面を参照しながら説明する。

<PDPの全体構成>図1は、本発明の一適用例として の交流面放電型PDPの要部概略断面斜視図である。図 2は、図1におけるPDPをy軸方向から見た断面図で ある。図3は、図2のb-b 、線におけるPDPの断面 図である。各図において、2翰方向がPDPの厚み方向 に相当し、x-y平面がPDPのパネル面と平行な平面 30 5 R, G, Bが順に配されている。 に相当する。

【0018】図1に示すように、PDPは、フロントパ ネル10とバックパネル20とが対向した状態に配され て樽成されている。フロントパネル10は、前面ガラス 基板11、表示電極12,13、誘電体層14、保護層 15とを備え、図3に示すように前面ガラス基板11の 対向面上に複数対の表示電極12,13が交互に列設さ れるとともに、誘路体層14および保護層15が各路極 12.13表面上を覆うように頤に被膜されて構成され ている.

【0019】前面ガラス基板11は、硼硅繁ナトリウム 系ガラス材料からなる平板状の基板であり、表示方向側 に配されている。表示電極12、13は、ともにクロム 層-銅層-クロム層と積層された3層構造を有する厚み 約2 mmの表示包値である。との表示包値には、銀、 金、ニッケル、白金などの金属を用いることもできる。 さらに、セル内の放電面積を広く確保するために、IT O (Indium Tin Oxide)、SnO.、ZnOなどの設置 性金属酸化物からなる幅広の透明電極の上に幅細の観電 極を積層させた組み合わせ電極を用いることもできる。

【0020】鰐亀体層14は、表示電極12、13を被 覆するように形成され(厚み約20μm)、例えば、酸 化鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素、および酸化アルミニウ ムの混合物からなる酸化鉛系ガラスや、酸化ビスマス、 酸化亜鉛、酸化ホウ索、酸化ケイ素、および酸化カルシ ウムの混合物からなる酸化ビスマス系ガラスなどの低酸 点ガラス成分から構成され、表示電極12,13を絶縁 する働きを有する。

【0021】保護暦15は、誘電体暦14表面を覆うよ うに形成されており、微視的には酸化マグネシウム (M g〇)からなる柱状結晶が密築した層である。 この保護 層15の相成については後述する。図1に戻り、バック パネル20は、背面ガラス基板21、アドレス電極2 2、誘冠体層23、陽壁24、蛍光体層25R, G, B を備えている。

【0022】背面ガラス基板21は、前面ガラス基板1 しと同様、硼硅紫ナトリウム系ガラス材料からなる平板 状の基板である。との背面ガラス基板21の対向面上に は、図2に示すようにアドレス電価22がストライプ状 ば、2次電子放出性に優れる保護層を短時間に形成する 20 に列設されている。アドレス電極22は、上記表示電極 12.13と同様、クロム層ー銅層ークロム層が積層さ れた電極であり、この電極を覆うように誘電体層23が 被膜されている。

> 【0023】誘軍体層23は、上記フロントパネル10 における誘電体層14を構成するガラス成分と同じもの を含む誘電体ガラス層であり、アドレス電極22を絶縁 する。陽壁24は、誘電体層23の表面上において、ア ドレス諸極22と平行に列設されている。隔壁24どう しの間には、赤色、緑色、骨色を発光する各蛍光体層2

【0024】蛍光体層25R. G. Bは、それぞれ赤色 (R)、緑色(G)、骨色(B)を発光する蛍光体粒子 が結着した層である。PDPは、上記フロントパネル1 0とパックパネル20とが対向するように貼り合わされ るとともにその各パネル周囲が図示しないフリットガラ スからなる封着シール層により封着され、その間に形成 される放電空間26内に放電ガス(例えば、ネオン95 vol%とキセノン5vol%の混合ガス)が所定の圧 力 (例えば、68.5kPa~106kPa程度) で封 40 入された構成となっている。

【0025】<保護層15の構成>図4(a)は、保護 層15をフロントパネル10の側面から見た走査型電子 顕微鏡写真であり、図4(b)は、図4(a)の保護層 15の上から見た走査型電子顕微鏡写真である。なお、 便宜上、各写真にX, Y, Z軸方向を示しており、Y軸・ の負方向に誘電体層14が形成されており、各軸交点の 黒点で示す軸は紙面奥から手前方向を示す。

【0026】図4 (a) に示すように、保護層15は、 複数のMg O柱状結晶が一方向に伸張して密築した層で 50 あり、柱状結晶の一端が露出されている。この柱状結晶 は、図4(b)に示すように平面視略三角形のように見 える。図5 (a)は、図4 (a)の保護層における柱状 結晶を模式化した図であり、図5 (b)は、図4 (b) の柱状結晶の平面視形状を模式化した図であり、図5 (c)は、従来の保護層の柱状結晶を模式化した図であ

【0027】図5 (a) に示すように、柱状結晶31 は、プロントパネル10の誘電体層14から複数本伸張 し、各柱状結晶の露出端面を含む平面によって保護層 1 5の表面33を构成している。柱状結晶31の露出側に 10 は、表面33に対して角度αを有する一つの平坦面32 を有している。この平坦面32は、X線回折法による結 晶方位の解析を行った結果、(100)面の結晶方位面 と等価な面を有しているととが判明し、柱状結晶31は 単結晶性が高いと考えられる。

[0028]従来の保護層は、通常、真空蒸着法を用い てMgOが基板へ入射する角度が90°を主体とするよ うに作製されており、このように成膜されたものは、図 5 (c) に示すように柱状結晶41の露出側の端面42 状結晶41が単結晶ではなく多結晶から構成され、配向 面が穏々の方向に向いているためであると考えられる。 【0029】とのように多結晶から構成された柱状結晶 41が2次電子放出性に劣る理由は、柱状結晶41は単 結晶性が低く欠陥も多いので、1次電子が入射するとき にはじき出される柱状結晶41内の価電子は、結晶格子 によるブラッグ反射を受けにくいためと考えられる。し かし、本実施の形態における柱状結晶31は、単結晶か ら構成されているために(100)面と等価な平坦面3 る柱状結晶31は、その結晶性も高く結晶格子が築って いると考えられ、1次超子が入射するときにはじき出さ れる柱状結晶31内の価電子は、結晶格子によるブラッ グ反射を受け易く、ブラッグ反射を受けて柱状結晶31 から飛び出す2次電子の放出量は従来に比べて増加する と考えられる。

【0030】との柱状結晶31の平坦面32は、蒸着時 に基板温度や蒸着圧力を変更することによって(11 0) 面、(100) 面を形成することができ、特に(1 00) 面が最も2次電子放出性が高いてとを実験的に確 40 背面ガラス基板21上に、表示電極12, 13と同様に 駆している。なお、(111)面を形成することもでき るが、平坦面32の部分が平坦ではなく、2次電子放出 性も(110)面より劣る。

【0031】平坦面32と表面33とがなす角度 aは、 5~70°の角度を有するようにすれば2次電子放出量 が従来に比べ増加するので好ましく、より好ましくは5 ~55°、さらに好ましくは10~40°の笕囲の角度 を有することが望ましい。角度αが5~70°の範囲の 角度であれば、原因はわからないが実施例の実験結果か ら従来に比べて2次電子放出量が増加し、5~55°さ 50 ストを繰返し塗布した後、焼成することによって形成さ

らには10~40°の節囲の角度であれば、2次電子放 出量が著しく増加するためである。

【0032】さらに、柱状結晶31は大きい方が好まし く、柱状結晶31の一番広い部分における幅w(図5 (b) 参照) は、100~500 n m の短囲であるとと が好ましい。その幅wが100nm未満であると単結晶 性が乏しく2次電子放出量が低下する一方、500nm を越えるような柱状結晶はその製造が困难であるからで ある。

【0033】上述したような柱状結晶からなる保護層1 5は、2次電子放出性に優れた薄膜となる。そのため、 PDPにおいてはアドレス時間が短くてもアドレス放電 が良好に行われ、点灯ミスの発生も抑制される。 <PDPの作製方法>次にPDPを作製する方法につい て説明する。PDPは、フロントパネル10とバックバ ネル20を形成した後、これらを張り合わせることによ り作製する。

【0034】00フロントパネル10の作魁 フロントパネル10は、前面ガラス基板11上に表示電 において平坦な形伏が明瞭に観察されない。これは、柱 20 極12,13を形成し、その上を誘電体層14で被膜 し、更に誘窎体層14の表面に保護層15を形成すると とによって作製される。表示電極12,13は、クロム 層-銅層-クロム層の3層構造を有する電極であって、 クロムー銅ークロムと順にスパッタすることにより連続 成膜する。

【0035】誘電体層14は、例えば、70重量%の酸 化鉛 (PbO), 14 重量%の酸化硼素 (B,O,), 1 0重量%の酸化硅素(SiO,)及び5重量%の酸化ア ルミニウムと有機パインダー (α-タービネオールに 1 2が形成されていると考えられる。単結晶から帶成され 30 0%のエチルセルローズを溶解したもの)とが混合され た組成物のペーストを、スクリーン印刷法で塗布した 後、520℃で20分間焼成することによって膜厚約2 0 μ m に形成される。

> 【0036】保護層15は、酸化マグネシウム (Mg O) からなるものであって、スパッタリング法によって 形成することもできるが、ここではターゲットにMgO を用いた真空蒸着法により形成する。 との保護圏 15の 形成方法については後で詳述する。

②バックパネル20の作製

クロム、銅、クロムを連続成膜して、アドレス電極22 を形成する。

【0037】次に、誘窓体層14と同様に鉛系のガラス 材料を含むペーストをスクリーン印刷法を用いて塗布し た後、焼成することによって誘電体層23を形成する。 ことで、蛍光体層25R、G、Bにおいて発光する可視 光を反射させるために、鉛系のガラス材料のペーストに TiO.粒子を混合して塗布してもよい。 隔壁24は、 スクリーン印刷法を用いてガラス材料を含む隔壁用ベー

れる。

【0038】次に、隔壁24の間の滑すべてに蛍光体イ ンクを例えばインクジェット法を用いて塗布するととに より蛍光体層25R, G, Bを形成する。

③パネル貼り合わせによるPDPの作製:次に、とのよ うに作製したフロントパネル10とパックパネル20と の周囲を封着シール層用ガラスを用いて貼り合せると共 に、隔壁24で仕切られた放電空間26内を高真空(例 えば8×10-1Torr) に排気した後、放電ガス (例 の圧力(例えば66.5kPa~106kPa)で封入 することによってPDPを作製する。

【0039】PDPを駆励表示する際には、図示しない 駆助回路を各電極12,13,21に実装して、点灯し たいセルにおける表示電極12(13)とアドレス電極 21間でアドレス放電を行い壁電荷を形成した後、表示 電低12, 13間にパルス電圧を印加することにより推 持放冠を行い表示駆励を行う。

の保護暦 15形成方法:保護暦 15は、膜形成速度が早 く、大きな基板に対しても比較的容易に蒸着することが 20 できる真空蒸着法を用いてMgOを蒸着することにより

【0040】図8は、真空蒸着装置50の概略構成を示 す図である。同図に示すように、真空蒸着装置50は、 密閉容器であるチャンパー51と、チャンパー51内を 減圧する真空ポンプ、Mg Oからなるターゲット52を 加熱するヒータ、および前面ガラス基板53を加熱する ためのヒータ(いずれも不図示)などから構成される。 【0041】チャンパー51内には、酵電体層14が形 成された前面ガラス基板53と、MgOからなるターゲ 30 れる。 ットが図示しない支持台により固定されており、前面ガ ラス基板53の誘冠体層14側がターゲット52に対し て所定の角度を有するよう静置されている。との角度を 以下に示す所定の徳囲にすることによって、上述したよ うな単結晶の柱状結晶からなる保護層を形成することが できる。

【0042】ターゲット52の中心点を点P0、前面ガ ラス基板53の誘駆体層54上における中心点を点P 1, 両端の点を点P2, P3とする。点P0と各点P 1. P2. P3を結ぶ直線と、誘電体層54の表面とが 40 なす角度をそれぞれ81、82、83とすると、各角度 β1~β3全でが30~80°の筑囲のみに入るように 静置し、この笕囲外の角度では一度もターゲット物質が 入射しないすることが好ましい。このようにすれば、温 度条件にもよるが通常上記のように平坦面32と表面3 3とのなす角度を5~70°の範囲に入れることができ る。各角度月1~月3の角度がより好ましくは45~8 0°、さらに好ましくは50~70°の筑田の角度とす れば、原因は不明であるが単結晶性が向上すると考えら

うな角度で蒸着を行うととによって、2次電子放出性に 優れる保護暦15を得ることができる。

【0043】なお、蒸着時においてチャンバー51内 は、1×10-1Pa程度まで真空ポンプにより減圧され ており、ターゲット52をヒータによって2000℃以 上に加熱するととにより、前面ガラス基板53の誘電体 層5 4上にMg Oが蒸着して保護層は形成される。ま た、前面ガラス基板53の温度は、150~300℃程 度、好ましくは200°C程度の温度に加熱することが好 えばHe-Xe系,Ne-Xe系の不活性ガス)を所定 10 ましい。これ以外の温度節囲では、形成される柱状結晶 において単結晶性が低くなることが実験的に確認されて いるからである。また、前面ガラス基板53が小さい場 合やターゲット52と前面ガラス基板53の距離が大き い場合には角度 β 1 \sim β 3は略同一値とみなすことがで

> 【0044】 <効果について>以上述べたように、基板 に対して所定の角度を有して蒸着される物質が入射する ように真空蒸着することによって、比較的短時間(5分 程度)のうちに2次電子放出性に優れた保護層を得ると とができる。すなわち、このような方法で得られた保護 層は、単結晶性に優れた柱状結晶が密集した保護層であ り、各柱状結晶の単結晶性が高いこと、および柱状結晶 の露出端面が(100)面と等価な面に相当する平坦面 が保護層表面に対して所定の角度を有するように形成さ れているととから、従来の保護層に比べて2次電子放出 性が著しく高まる。

> 【0045】したがって、このような保護層を有するP DPにおいては、アドレス時間が短くてもアドレス放電 が良好に行われ、点灯ミスの発生が従来に比べて抑制さ

<実施例>

(1) 実施例サンプル

〔実施例サンブルS1~S6〕ガラス基板上に上記実施 の形態で説明した真空蒸着法を用いてMgOからなる保 護層を形成した。とのとき、真空蒸着時のターゲット (MgO)の中心とガラス基板の中心とを結ぶ直線とガ ラス基板とがなす角度β1をそれぞれ80°, 70°, 80°,50°,40°,30°となるように設定し

【0046】 (実施例サンプルS7~S14) ガラス基 板上に上記実施の形態で説明した真空蒸着法を用いてM 8 〇からなる保護層を形成した。とのとき、真空蒸着時 におけるガラス基板のターゲット (MgO) に対する角 度を種々変更することにより、柱状結晶における平坦面 * , 30* , 40* , 50* , 60* , 70* となる保 護剤を備えるガラス基板を作裂した。

【0047】(2)比較例サンブル

〔比較例サンブルR 1〕実施例サンブルS 1 ~S6と同 れ、保護層の2次電子放出性が著しく向上する。このよ 50 様の方法を用いてガラス基板上に保護層を形成した。た

だし、真空蒸着時の角度β1を90°となるように設定 した点が異なる。

【0048】 [比較例サンブルR2] 実施例サンブルS 7~S14と同様の方法を用いてガラス基板上に保護層 を形成した。ただし、保護層蒸着時のガラス基板のター ゲットに対する角度を調整することにより、角度αが0 * を有する保護層を形成した点が異なる。なお、上記各 実施例サンプルおよび比較例サンブルの保護層蒸着時に おいては、真空蒸着装置内の圧力を1×10-1Paと し、ガラス基板を200℃に加熱して蒸着を行った。 【0049】(3)実験

①実験方法

上記各実施例サンブルおよび比較例サンブルにおいて 2次電子放出量を測定し、ターゲット物質がガラス基板 に入射する角度 B 1 および柱状結晶における平坦面と保 護層表面とがなす角度 α に対する 2 次電子放出量を比較 検討した。

【0050】②実験条件

照射イオン: Ne イオン

加速電圧:500V

上記加速電圧を印加することによって、Neイオンを加 速して保護層に照射し、保護層から放出された2次電子 の放出量をコレクタによって検出した。

【0051】(4)結果と考察:実験結果を図7および 図8に示す。図7は、実施例サンブルS1~S6および 比較例サンプルR1の結果を示したものあり、ターゲッ ト物質がガラス基板に入射する角度 β 1 に対する 2 次電 子放出量比を示す。なお、2次電子放出量比とは、比較 例サンブルR1の2次電子放出量に対する各サンブルの 2次電子放出量の比を示す。

【0052】同図に示すように、真空蒸替時の入射角度 β1を30°~80°傾けることにより、保護層の2次 電子放出量が従来技術に相当する比較例サンプルR1 (90°)に比べて向上していることが分かる。特に、 入射角度 8 1 が 4 5°~8 0°の範囲においては、2次 電子放出量が従来に比べ2倍以上に向上していることが 分かる。さらに、その角度が50~70°の範囲におい ては、2次電子放出量が約2.2倍以上向上しており、 2次電子放出量を増加させる意味で最も好ましい。

び比較例サンブルR2の結果を示したものであり、柱状 結晶における平坦面と保護層表面とがなす角度αに対す。 る2次電子放出量比を示す。なお、2次電子放出量比と は、比較例サンプルR2の2次電子放出量に対する各サ ンブルの2次電子放出量の比を示す。 同図に示すよう に、柱状結晶の平坦面が保護層表面に対して5~70* 傾くことにより、2次電子放出量が比較例サンプルR2 に比べて向上しているととが分かる。特に、その傾斜角 度が5~55°の範囲においては、2次電子放出量が比

が分かる。さらに、傾斜角度が10~40°の範囲は、 2次電子放出量が2.3倍以上に向上する最も好ましい 範囲となる。

【0054】なお、各実施例サンブルおよび比較例サン プルにおける耐スパッタ性にはあまり違いは見られなか

<本実施の形態に係る変形例>

Φ上記実施の形態においては、保護層にMg Oを製膜し たものを用いていたが、酸化ベリリウム、酸化カルシウ 10 ム、酸化ストロンチウム、酸化パリウムなどの面心立方 格子の結晶構造を有する物質を製膜しても本発明と同様 の効果が得られると考えられる。

【0055】②上記実施の形態においては、真空蒸着法 を用いて保護層を形成していたが、この真空蒸着法とし ては、EB蒸着法を適用することができる。さらに、真 空蒸着法の代わりにスパッタリング法を適用しても上記 実施の形態と同様の効果が得られる。

◎上配実施の形態においては、2次電子放出性に優れる 薄膜をPDPの保護層に適用したが、これに限定される 20 ものではなく、フィールドエミッションディスプレイバ ネルにおけるカソードなどの電子放出性が求められる薄 膜においても本発明を適用することができる。

【発明の効果】以上説明してきたように、本発明に係る 電子放出性薄膜は、電子放出性物質を組成成分とする複 数の柱状結晶が基板から伸張されてなる電子放出性薄膜 であって、前記柱状結晶の少なくとも一部において、そ の薄膜表面側における露出端面は、薄膜表面に対して傾 いた平坦面を有するようにしているので、柱状結晶の単 30 結晶性が従来の柱状結晶よりも向上すると考えられ、薄 膜の2次電子放出量が従来よりも高まる。

【0057】また、本発明に係る電子放出性薄膜の製造 方法は、減圧雰囲気下において基板に薄膜となる組成の 物質を蒸着させることにより基板上に電子放出性薄膜を 形成する方法であって、前記蒸着時において、薄膜とな る組成の物質が基板に対して入射する角度が30~80 ′のみの範囲となるように蒸着させるようにしているの で、原因は不明であるが単結晶性に優れた柱状結晶から なる薄膜が形成され、従来の製造方法に比べて2次電子 [0053]図8は、実施例サンプルS7~S14およ 40 放出量が向上する電子放出性薄膜を製造することができ る.

> ...【0058】また、上記電子放出性薄膜をPDPの保護。 層に適用すれば、アドレス放電時の2次電子放出量が向 上するので、アドレス時間が短縮されたとしてもアドレ ス放電ミスに伴なうPDPの点灯ミス発生を抑制すると・ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係るPDPの一部概略断 面斜視図である。

較例サンブルR2に比べて2倍以上に向上していること 50 【図2】図1におけるPDPをx軸方向から見たときの

ターゲット

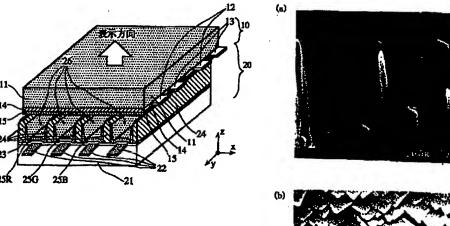
13

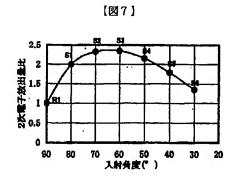
		T.4
一部を拡大した断面図である。	*【符号の説明】	
【図3】図2におけるPDPのb-b´断面図である。	10	フロントパネル
【図4】(a) PDPにおける保護層断面の走査型電	11,53	前面ガラス基板
子顕微鏡写真である。	12, 13	表示電極
(b) PDPにおける保護層平面の走査型電子顕微鏡	14,54	誘電体層
写真である。	15	保護層
【図5】(a) 図4(a)における柱状結晶を模式化	20	バックパネル
した図である。	2 1	背面ガラス基板
(b) 図4(b)における柱状結晶を模式化した図で	2 2	アドレス電極
ある。	10 23	誘電体層
(c) 従来の製造方法を用いて作製した柱状結晶を模	2 4	隔壁
式化した図である。	25R, G, B	蛍光体層
【図6】真空蒸着装置を用いて前面ガラス基板の誘電体	26	放電空間
層上に保護層を形成する様子を示す図である。	31, 41	柱状結晶
【図7】保護圏形成物質が基板に入射する角度に対し	3 2	平坦面
て、形成された保護層の2次電子放出量比をブロットし	33 .	表面
たグラフである。	42	端面
【図8】保護層における柱状結晶の平坦面が保護層表面	5 0	真空蒸着装置
となす角度に対して、保護層の2次電子放出量比をプロ	5 1	チャンバー
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

*20 52

【図1】

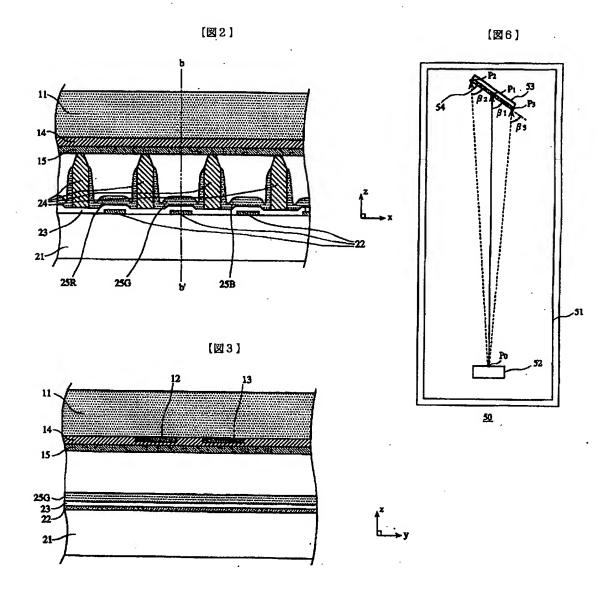
ットしたグラフである。

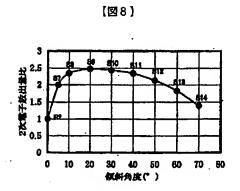




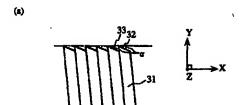


[図4]

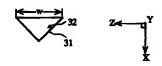


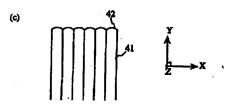


[図5]



(b)





フロントページの続き

(72)発明者 河野 宏樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 田中 博由

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 5C027 AA07

5CO40 FA01 FA04 GB03 GB14 GE07 GE09 JA07 KB08 KB09 KB22 LA11 MA17